表面粗糙度测量虚拟实验指导书

一、实验介绍

表面粗糙度是一种微观几何形状误差,其常用的测量方法有粗糙度样板比较法、光切法、干涉法以及针描法等。由于粗糙度样板比较法使用粗糙度样板和被测工件直接对照比较,凭 经验估计粗糙度参数,故主要用于生产车间。本实验将学习用双管显微镜(光切法)测量工件表面粗糙度

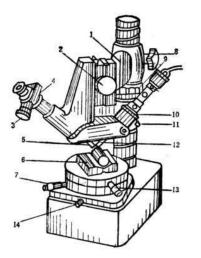
二、实验目的

- 1. 学习用双管显微镜测量表面粗糙度的原理和方法;
- 2. 了解微观不平度十点高度 R_z 的实际含义。

三、测量原理

双管显微镜(图 1)是利用光切法来测量表面粗糙度的,其原理如图 2 所示。由光源 1 发出的光线经过聚光镜 2,穿过狭缝 3 形成带状光束。光束再经物镜 4 以 45°角射向工件 5,在凹凸不平的表面上呈现出曲折光带,再以 45°角反射,经物镜 6 到达分划板 7 上。从目镜里看到的曲折亮带,有两个边界,光带影像边界的曲折程度表示影像的峰谷高度 h'。 h'与表面凸起的实际高度 h 之间的关系为

$$h' = \frac{hM}{\cos 45^{\circ}} = \sqrt{2}hM\tag{1}$$



1-横臂 2-手轮 3-目镜测微计 4、8、11、14-螺钉 5、12-物镜 6-V型块 7、13-百分尺 9-螺母 10-调焦环

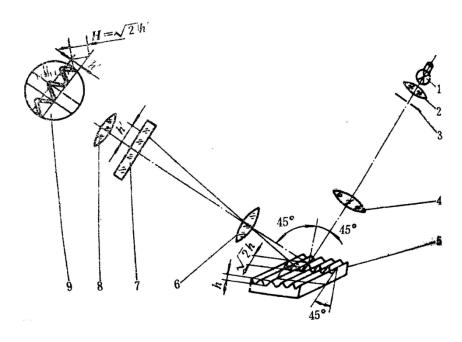


图 2 双管显微镜测量表面粗糙度的工作原理

式中, M——物镜 6 的放大倍数。

在目镜视场里,高度h'是沿 45° 方向测量的,若在目镜测微器(见图 1)上的读数值为H,则h'与H之间的关系为

$$h' = H\cos 45^{\circ} \tag{2}$$

将式(2)代入式(1),得

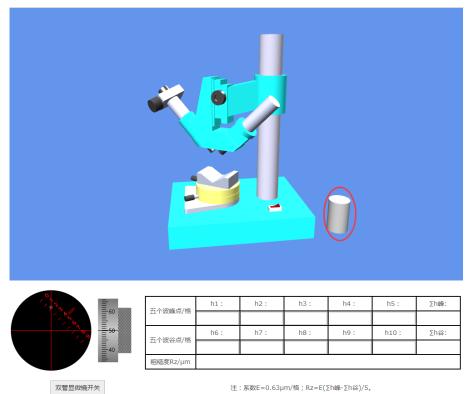
$$h = \frac{H\cos 45^{\circ}}{\sqrt{2}M} = \frac{H}{2M} \tag{3}$$

令 $\frac{1}{2M} = E$,则 $h = E \bullet H$ 。系数 E 作为目镜测微器装在光切显微镜上使用时的分度值。E

值与物镜放大倍数M有关,一般由仪器说明书给定,可以用标准刻线尺校对。

三、实验操作说明

- 1. 在实验目录中,选择"3.表面粗糙度测量",打开实验场景;
- 2. 用鼠标点击场景中的圆柱工件,将其置于测量工作台上(图3)。



注:系数E=0.63μm/格;Rz=E(Σh峰-Σh谷)/5。

图 3 表面粗糙度测量实验场景

3. 点击场景中的红色电源开关或网页上的"双管显微镜开关"按钮,接通电源(图 4);

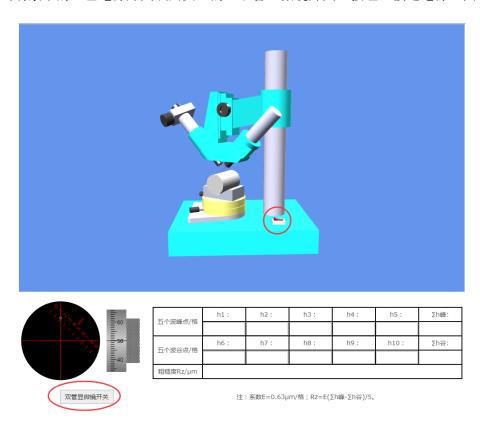


图 4 接通双管显微镜电源

4. 将鼠标移至显微镜镜体上,按下鼠标左键并上下移动镜体,直至目镜视场中出现清晰的切削痕纹,放开鼠标左键。

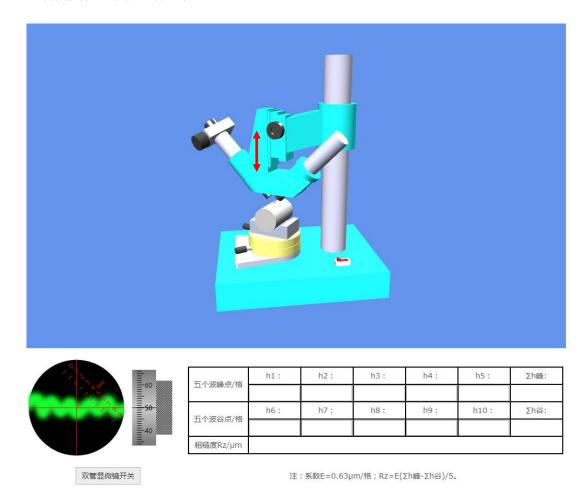
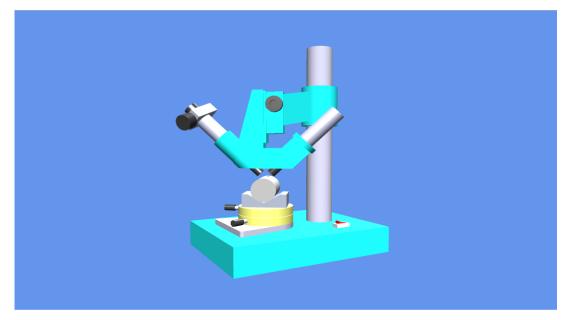
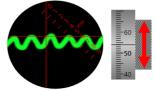


图 5 双管显微镜调焦

5. 将鼠标移至目镜测微计手轮(滚花部分)处,按下左键并上下移动鼠标,转动手轮,在取样长度范围内,使十字线的水平分划线分别与五个峰顶和五个峰谷相切(图6)。





| 五个波峰点/格 | h1: | h2: | h3: | h4: | h5: | Σh峰: |
|----------|-----|-----|-----|-----|------|------|
| | | | | | | |
| 五个波谷点/格 | h6: | h7: | h8: | h9: | h10: | Σh谷: |
| | | | | | | |
| 粗糙度Rz/µm | | | | | | |

双管显微镜开关

注:系数E=0.63μm/格; Rz=E(Σh峰-Σh谷)/5

图 6 表面粗糙度测量

从目镜测微计上分别读取各峰、谷的读数 $h_1,h_2,...h_{10}$,并记录于图的表格中。系统自动按照式(4)计算出微观不平度十点高度 R_z ,填于表格中。

$$R_z = E \left| \frac{(h_1 + h_3 + h_5 + h_7 + h_9) - (h_1 + h_3 + h_5 + h_7 + h_9)}{5} \right|$$
 (4)

式中, h_i 的单位为格数。

6. 按照表面粗糙度国家标准,确定工件表面粗糙度是否符合要求。